PRODUCTION OF THIN-FILM MAGNETIC HEAD

Patent Number:

JP61110319

Publication date:

1986-05-28

Inventor(s):

SHINKAI SHIGERU

Applicant(s):

NEC KANSAILTD

Requested Patent:

JP61110319

Application Number: JP19840231652 19841031

Priority Number(s):

IPC Classification:

G11B5/31; G11B5/187

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE To reduce a repair process and to reinforce a gap by forming a thin film of a titanium group material previously on the 1st insulating layer where the magnetic gap is expected to be formed, and then forming the 2nd insulating layer and a ferromagnetic material thin film.

CONSTITUTION: A conductive coil pattern 12 and the 1st insulating layer 11 formed of an SiO2 film, etc., are formed on an Mn-Zn single-crystal ferrite substrate 10 as a lower core. Then, the thin film of the titanium group material is formed on the 1st insulating layer 11 where the magnetic gap is to be formed, and then the upper core consisting of the 2nd insulating layer 13 and ferromagnetic material thin film 15 is formed. Consequently, it is not necessary to form the upper core after the 1st insulating layer 11 is removed temporarily like before and the repair process is reduced. Further, the gap is reinforced because the titanium group thin film 14 is interposed.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A) 昭61-110319

@Int_Cl_4

識別記号

厅内整理番号

母公開 昭和61年(1986)5月28日

G 11 B 5/31 5/187 7426-5D 6647-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称 薄

薄膜磁気ヘッドの製造方法

②特 額 昭59-231652

塑出 願 昭59(1984)10月31日

00発 明 者

茂

大津市晴嵐2丁目9番1号 関西日本電気株式会社内

卯出 顋 人 関西日本電気株式会社

猫

新

大津市晴嵐2丁目9番1号

明細

発明の名称

薄額磁気ヘッドの製造方法

特許顕求の範囲

下部コアとなる強磁性体基板上に、磁気ギャップ形成のための非磁性体薄膜兼用の第一絶縁層を形成し、上記第一絶縁層上に導電コイルパターンを設け、さらに第一絶縁層上以外で基板と改進の一次を設け、かつ第二絶縁層を介して導電コイルの強性体が重膜を形成する上部コアとなる理性を形成する方法において、前記導電コの強を形成後、予め第一絶縁層を形成後、予め第一絶縁層を形成で、チタン族物質を健ないずでではき、その後第二絶縁層並びに強気を形成することを特徴とする薄膜磁気へッドの製造方法。

発明の詳細な説明

産業上の利用分野

この発明は、薄膜磁気ヘッドの磁気ギャップ形 成技術に関し、多層薄膜を形成する必要があるエ レクトロニクス素子製作に利用できるものである。

従来の技術

最近DAT(デジタル・オーディオ・チーブレータ)を初め、磁気記録装置は、高記録を定は、限界に立て度を出ているが、線記録密度を上げるに関界にこことが可能を定せたとかずることが可能に発来のパルクコフトとして、従来のパルクコフトとして、従来のパルクコフトンの薄膜としても、は、のは、というないがは、出ているので、出ているので、出ているので、出ているので、出ているので、出ているので、出ているので、というないのではないのではないのではないのではないのではないのではないのではないので、というとの製作工程を説明すると次の通りである。

すなわち、第6四に示すように、フェライト等

発明が解決しようとする問題点

ところで、以上説明した薄膜ヘッドを製作する場合には、一度除去した絶縁層2の一部を再び復 様する工数を娶する。しかも絶縁層2の成膜作業 は、スパッタリング技術を用いる必要があり、一 般にスパッタリングは長時間かかるので、成膜・

ギャップスペーサを修復する必要がなくなり、チタン族薄膜を形成する工数に低減できる。またこの発明は、上部コアのリヤ部形成のためのエッチング除去回数が減り、マスク目合わせずれを防止することもできる。しかも、この発明は、チタのは気ギャップスペーサとなるとは、 世性体薄膜と上部コアとの機械的構強、つまり摩 ほや破損防止をも行えることになる。

実施例

第1図は、この発明の一実施例によって得られた薄膜磁気ヘッドの断面図であり、まず10は、Nn-Zn単結晶フェライト基板、11は絶縁性で非磁性体のSiO2膜、12は公知のフォトリッグラフィ技術を利用して、SiO2限11上に、Cuをスパイラル状に形成した導電コイルパターン、13は導電コイルパターン12を絶縁被覆するポリイミド又はSiO2等の絶縁層である。そして、14はこの薄膜磁気ヘッド

復修工数が大きくなる弱点があった。しかも上部コア8のリヤ部形成のために、エッチング除去、スパッタリング付着を繰り返すので、エッチング時のマスク目合わせにずれを生じたりして、関口窓部6′付近の絶縁圏4,7の斜面崩れを招いてしまい、上部コア8の開催路を悪化、つまり、健東乱れを悲起する要因となっていた。

この発明は、以上の問題を解決する目的で提唱 されたものである。

問題点を解決するための手段

この発明は、下部コアとなる強磁性体基板上に、 第一絶縁層、導電コイルパターン、第二絶縁層、 上部コアを薄膜積層形成する方法において、従来 過りに、導電コイル及び第一絶縁層を形成して後、 予め第一絶縁層の磁気ギャップ形成予定位置上に、 チタン族物質を薄膜形成しておき、その後第二絶 縁層並びに強磁性体薄膜の上部コアを形成するこ とにより、従来の問題点を解消するものである。

作用

この発明は、上述の手段を採用するので、磁気

の最も著しい特徴を表している『「薄膜、さらに」5 はNI-Fe合金の上部コアとなる薄膜である。

さて、この実施例では、上記薄膜磁気ヘッドを 得るには、次の製造工程を経る。まず、第2図に 示すように、基板10上に従来通りに、S10,膜11を 全面にスパッタリング付着させ、さらにCu膜をス パッタリング付着し、所望通りのスパイラル形状 部分以外を、エッチング除去する。つぎに、第3 図のように、SIO2膜11上の図で左端の磁気ギャッ プ形成予定部に、非磁性体金属であり、エッチン グ時のマスクともなり、かつ耐蝕性や耐摩耗性及 び耐熱性が優れている『i薄膜』4を数百A程度スパ ッタリング付着させる。したがって、SIOs膜IIと T(薄膜)はとの合計膜厚が、磁気ギャップ寸法に設 定されることになる。また、基板10の上部コア直 接接合部16を形成するために、窓部16′を、イオ ンミリング技術によってエッチング除去して形成 する。

特開昭61-110319 (3)

さらに、第4図のように、ポリイミド樹脂又は 後述する塗布型SIO2製の絶縁層13を、TI薄膜14か ら専電パターン12及びそのパターン間のSIO2膜11 を経て、窓部16'へかけて全面被着させる。ここ で絶縁層13に塗布型SiO2を使用する場合には、ま ず絶縁物としてSiO2粉末を、溶媒としてのポジ型 ナフトキノンジアジド系フェトレジスを絶縁性してのポジ型 ナフト化社製OCD-T7-5IRに足入させて知縁して、第 を製作し、その絶縁性ゲルをスピンコート、第 を製作し、その絶縁性ゲルをスピンコートで、第 を図のように、窓部18'上の絶縁層13及びTI薄膜14 上の絶縁層を、再びイオンミリング技術により、 をの後公知のスパッタリング技術により、 16 をの後公知のスパッタリング技術により、 17 を 18 を 19 の通り付着させて 薄膜磁気へッドを得る。

よって、この薄膜磁気ヘッドは、一旦形成されたSIO。膜口上の磁気ギャップ形成予定部は、Ti薄

+ップの補強をも図ることができ、信頼性向上が 達成できる。しかも、この発明では、上部コアの 形成時のエッチング等の処理工数が短縮でき、そ の上にマスク目合わせずれをも防止できるから、 上部コアの閉磁路を整えることも可能となり、従 来の欠点是正も図れる優れた長所がある。

図面の簡単な説明

第1図〜第5図は、この発明の一実施例に関し、第1図は、薄膜磁気ヘッドの断面図、第2図〜第5図は、製造各工程における断面図である。第6図及び第7図は従来の製造工程中の薄膜磁気ヘッドの断面図、第8図はその完成した薄膜磁気ヘッドの断面図である。

- 10…・・蒸板(下部コア)、
- 11····第一絶録曆(SiOg膜)、
- 12……導電コイルパターン、
- 13・・・第二絶縁層(ポリイミド、塗布型SIO₂)、
- 14……チタン族物質薄膜、

以14が被君されるので、第5図に示した工程で窓部16'を開設の時に、不都合に除去される恐れがなく、確復する必要がない。したがって、S102度11の一部除去工数も当然低減されるばかりでなく次の利点がある。つまり第1図から判るように、下邸コアである甚板10と、上部コアであるN1−Fe合金薄膜15との間の磁気ギャップ17は、S102度厚+T1薄膜厚となり、かつ磁気ギャップスペーサの一部としてT1薄膜1/1が埋め込まれることになるので、磁気ギャップ17において補強板の役目を果たし、摩耗や破損防止が図れる。

尚、上記実施例は、チタン族物質の一例として TI薄膜の場合を示したが、この発明では、その他 のチタン族、例えば、ZrやBrあるいは広義の物質 として類似の特性を示すものを含むものであり、 同様な作用効果がある。

発明の効果

この発明によれば、 薄膜磁気 ヘッド製造において、磁気ギャップ製作工数低減とともに、 磁気ギ

15…・強磁性体薄膜(NiーFe薄膜:上部コア)、 17・・・・磁気ギャップ。

特 許 出 願 人 関西日本電気株式会社



特開昭61-110319 (4)



